



Второе информационное сообщение

Международная научно-практическая конференция «175 лет ВНИИМ им. Д.И. Менделеева и Национальной системе обеспечения единства измерений»

Санкт-Петербург

14-15 июня 2017

Организаторы конференции: ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

Международная научно-практическая конференция «175 лет ВНИИМ им. Д.И. Менделеева и Национальной системе обеспечения единства измерений» будет проходить с 14 по 15 июня 2017 г. в отеле «Парк Инн Пулковская», пл. Победы, д.1, Санкт-Петербург.

Рабочий язык конференции: русский, английский.

Регистрационный взнос отсутствует, участники конференции приглашаются организаторами.

Публикация материалов конференции

К началу работы конференции будет издан сборник аннотаций докладов для участников конференции, зарегистрированный в РИНЦ с присвоением международного номера ISBN.

Представленные на конференции доклады будут опубликованы в сборнике трудов конференции, зарегистрированном в РИНЦ с присвоением международного номера ISBN, и в специальных выпусках журналов «Измерительная техника» и «Приборы». Отбор докладов для публикации в журналах будет проводить Международный программный комитет по итогам работы конференции и на основе анализа полных текстов докладов.

Тексты аннотаций докладов на русском и английском языках следует выслать Фомкиной Зое Викторовне на адрес электронной почты z.v.fomkina@vniim.ru.

Основные сроки подготовки и представления материалов

15 мая	Представление аннотаций докладов
15 мая	Подтверждение участия в конференции
1 июня	Публикация Программы конференции на сайте
14-15 июня	Работа конференции
1 июля	Представление полных текстов докладов
сентябрь-октябрь	Публикация сборника трудов конференции
декабрь	Публикация трудов конференции в журналах «Измерительная техника» и «Приборы»

Международный программный комитет

К.В. Гоголинский – председатель
А.Г. Чуновкина, Е.З. Шапиро, В.И. Шевцов,
Л.А. Конопелько, А.И. Походун, К.В. Чекирда,
С.Г. Трофимчук, Р.Е. Тайманов, А.Б. Дятлев,
Е.Б. Гинак, Н.В. Теплова
Т. Takatsuji (Japan) – сопредседатель
М. Sené (UK), S. Patoray (France),
S.-R. Park (Korea), L. von der Wense (Germany)

Организационный комитет

Н.В. Теплова – председатель
Е.Б. Гинак, А.Б. Дятлев, А.Ю. Харченко,
Н.Н. Крылова, З.В. Фомкина, Н.А. Бекетов,
Ю.Е. Вахнина, А.Н. Поднебесная, Т.С. Куликова,
Т.В. Семенова, А.А. Пименова, Т.И. Созинова,
Е.С. Тихомирова, А.А. Королева, А.А. Костюк,
Ю.А. Яковлева, А.О. Хованский, Т.В. Крайнева,
Т.А. Эйхвальд

Размещение

Для бронирования номера в отеле «Парк Инн Пулковская» с 13 по 16 июня 2017 г. по специальному тарифу, предусмотренному для гостей конференции, свяжитесь, пожалуйста, с менеджером гостиницы Екатериной Игнашевой по телефонам 8-812-740-39-00 или 8-812-740-39-76, либо по электронной почте ekaterina.ignasheva@rezidorparkinn.ru, сообщив пароль **«Менделеев»**

Программа конференции

14 июня

с 8:00	Регистрация участников
с 8:00 до 10:00	Приветственный кофе
с 9:00 до 17:30	Торжественное Пленарное заседание
с 12:40 до 14:00	Обед
с 14:30 до 16:30	Круглый стол по вопросам образования в области метрологии
с 18:30 до 23:00	Торжественный ужин

15 июня

с 8:00	Регистрация участников
с 8:00 до 10:00	Приветственный кофе
с 9:00 до 17:00	Работа секций по направлениям: 01 – «Теоретическая метрология» 02 – «Электрические измерения» 03 – «Физико-химические измерения» 04 – «Теплофизические измерения» 05 – «Геометрические и механические измерения» 06 – «Измерения ионизирующих излучений» 07 – «Новые задачи метрологии в 21 веке»
	Заседание Президиума Метрологической Академии
с 12:30 до 14:00	Обед
с 23:00	Культурная программа – ночная экскурсия по Санкт-Петербургу

Программа Пленарного заседания

Тема заседания: «Роль метрологии в современном обществе: от фундаментальной науки к инновационному прорыву»

Президиум: Е.С. Никитин (Первый заместитель Министра промышленности и торговли РФ), С.С. Голубев (заместитель руководителя Росстандарта), К.В. Гоголинский (Директор ВНИИМ), М. Sené (заместитель директора NPL, UK), Т. Takatsuji (президент APMP, Japan), S. Patoray (директор BIML, France), S.-R. Park (президент KRISS, Korea)

Доклады

С.С. Голубев, заместитель руководителя Росстандарта, г. Москва	«Роль Российской Федерации в Международной системе обеспечения единства измерений»
К.В. Гоголинский, директор ВНИИМ им. Д.И. Менделеева	«175 лет истории ВНИИМ и Национальной системы обеспечения единства измерений Российской Федерации»
Toshiyuki Takatsuji, президент APMP, Japan	«Роль APMP в создании инфраструктуры в области качества»
JT Janssen, исполнительный директор NPL, UK	«Наука об измерениях – движущая сила развития»
Stephen Patoray, директор BIML, France	«Взгляд на законодательную метрологию 21 века»
Sang-Ryoul Park, директор KRISS, Korea	«Горизонты современной метрологии в KRISS»
Lars von der Wense, PostDoc at Ludwig-Maximilians-Universität Muenchen, Germany	«К ядерным часам на основе Тория-229»
Н.А. Обысов, главный метролог Госкорпорации «Росатом», г. Москва	«Нормативно-правовая база обеспечения единства измерений в области использования атомной энергии»
В.Л. Эмануэль, директор НОЦ СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург	«Модель референтной системы для клинико-диагностических лабораторий РФ с включением международной системы менеджмента качества»
Р.Е. Тайманов, ВНИИМ им. Д.И. Менделеева	«Измерения многопараметрических нефизических величин»

Контакты

Теплова Наталья Витальевна
тел.: 8-812-323-93-99

Крылова Надежда Николаевна
тел.: 8-812-323-93-85

Фомкина Зоя Викторовна
тел.: 8-812-323-96-65

n.v.teplova@vniim.ru общие вопросы, оргкомитет

fhi@b10.vniim.ru рассылка приглашений

z.v.fomkina@vniim.ru аннотации докладов

190005 Россия, Санкт-Петербург, Московский пр., 19
факс: 8-812-713-01-14, **www.vniim.ru**